## Definicja przestrzeni probabilistycznej

Rozkładem prawdopodobieństwa Pw pewnym zbiorze zdarzeń elementarnych  $\Omega \neq \emptyset$ nazywamy odwzorowanie

$$P: \Sigma \mapsto [0;1]$$
,

gdzie  $\Sigma$  jest rodziną podzbiorów  $\Omega$  (inaczej rodziną zdarzeń) taką, że

$$\Omega \in \Sigma$$
,  $A \in \Sigma \implies A' \in \Sigma$ ,  $\forall A_1, A_2, \ldots \in \Sigma : \bigcup_i A_i \in \Sigma$ ,

które spełnia:  $P(\Omega)=1$  oraz dla dowolnych parami rozłącznych zdarzeń  $A_1,A_2,\ldots\in\Sigma$  zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i} A_{i}\right) = \sum_{i} P(A_{i}).$$

Trójkę  $(\Omega, \Sigma, P)$  nazywamy przestrzenią probabilistyczną. Z powyższej definicji wynikają znane własności prawdopodobieństwa tj. P(A') = 1 - P(A) oraz  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A, B)$ .

### Prawdopodobieństwo warunkowe

Definiujemy również prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem zdarzenia B o dodatnim prawdopodobieństwie

$$P(A \mid B) := \frac{P(A, B)}{P(B)}.$$

Na podstawie powyższej definicji definiujemy niezależność zdarzeń A,B jako własność P(A,B)=P(A)P(B), co dla zdarzenia B o dodatnim prawdopodobieństwie jest równoważne z  $P(A\mid B)=P(A).$  Ponadto jeśli zdarzenia  $A_1,A_2,\ldots\in\Sigma$  są parami rozłączne i zachodzi  $\bigcup_i A_i=\Omega$  to dla dowolnego zdarzenia  $B\in\Sigma$  możemy zapisać

$$P(B) = \sum_{i} P(B \mid A_i) P(A_i).$$

Z definicji prawdopodobieństwa warunkowego trywialnie udowodnić twierdzenie Bayesa

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}.$$

## Zmienne losowe

W uczeniu maszynowym będą interesować nas zmienne o wartościach w  $\mathbb{R}^n$ . Zmienne takie nazywamy zmiennymi losowymi wielowymiarowymi i definiujemy jako odwzorowania

$$X:\Omega\mapsto\mathbb{R}^n$$

takie, że dla każdego  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  zbiór  $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$  należy do rodziny zdarzeń  $\Sigma$ . Przy takiej definicji prawdopodobieństwo, iż zmienna X ma wartość należaca do pewnego przedziału A wynosi

$$P(X \in A) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}).$$

Dowolny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej n-wymiarowej  $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$  jest wyznaczony jednoznacznie przez zadanie funkcji  $F(\mathbf{x})$ :  $\mathbb{R}^n \mapsto [0; 1]$  zwanej dystrybuantą zdefiniowanej jako

$$F(\mathbf{x}) = F(x_1, \dots, x_n) := P(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n)$$
.

Zasadniczo będą nas interesować jednak dwa przypadki rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych: rozkłady dyskretne i rozkłady ciągłe. W przypadku rozkładu dyskretnego istnieje pewien przeliczalny zbiór  $S \subset \mathbb{R}^n$  taki, że  $P(X \in S) = 1$ . Rozkład ten jest zadany jednoznacznie przez podanie |S| liczb  $p_i > 0$  określających prawdopodobieństwa  $p_i = P(X = \mathbf{x}_i)$  dla wszystkich  $\mathbf{x}_i \in S$ . W przypadku rozkładu ciągłego istnieje z kolei funkcja  $p(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \mapsto [0; \infty)$  taka, że

$$P(X_1 \in [a_1; b_1], \dots, X_n \in [a_n; b_n]) = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}$$
.

Funkcje  $p(\mathbf{x})$  nazywamy gęstością prawdopodobieństwa. W obu przypadkach musi być spełniony warunek unormowania postaci odpowiednio

$$\sum_{i} p_{i} = 1, \quad \int_{\mathbb{D}_{n}} p(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^{n} \mathbf{x} = 1.$$

Będziemy często wykorzystywać wartość oczekiwaną pewnej funkcji  $f(\mathbf{x})$  zmiennej losowej X zdefiniowaną odpowiednio dla rozkładu p – dyskretnego lub ciągłego jako

$$\mathbb{E}[f(\mathbf{x})] := \sum_{\mathbf{x}_i \in S} f(\mathbf{x}_i) p_i \cong \int_{\mathbb{P}^n} f(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x} .$$

Zauważmy przy tym, iż funkcja  $f(\mathbf{x})$  może być zupełnie dowolna, np. dla funkcji charakterystycznej (indykatorowej) zbioru  $A \subset \mathbb{R}^n$   $f(\mathbf{x}) = \mathcal{I}_A$  mamy  $\mathbb{E}[\mathcal{I}_A(\mathbf{x})] = P(X \in A)$  lub dla iloczynu funkcji Heaviside'a  $f(\mathbf{x}) = \theta(t_1 - x_1) \cdots \theta(t_n - x_n)$  mamy  $\mathbb{E}[f(\mathbf{x})] = F(t_1, \dots, t_n)$ .

#### Rozkłady brzegowe

Niech  $X=(X_1,\ldots,X_n)$  będzie n-wymiarową zmienną losową o dystrybuancie  $F(\mathbf{x})$ . Rozkład brzegowy względem k zmiennych  $X_{\sigma(1)},\ldots,X_{\sigma(k)}$  definiujemy jako rozkład wyznaczony przez dystrybuantę

$$F_{X_{\sigma(1)},\dots,X_{\sigma(k)}}(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(k)}) := \lim_{\substack{x_{\sigma(k+1)}\to\infty,\dots,x_{\sigma(n)}\to\infty}} F(x_1,\dots,x_n).$$

### Zmienne losowe niezależne

Niech  $X=(X_1,\ldots,X_k)$  będzie n-wymiarową zmienną losową o rozkładzie wyznaczonym przez dystrybuantę  $F(\mathbf{x})$ . Powiemy, iż zmienne losowe  $n_1,\ldots,n_k$  - wymiarowych  $(n_1+\ldots+n_k=n)$   $X_1,\ldots,X_k$  są niezależne iff dla dowolnych  $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^{n_1},\ldots,\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^{n_k}$  zachodzi

$$F(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_k) = F_{X_1}(\mathbf{x}_1)\cdot\ldots\cdot F_{X_k}(\mathbf{x}_k)$$
.

## Rozkłady warunkowe

W ogólnym przypadku zmiennej losowej n – wymiarowej  $Z=(Z_1,\ldots,Z_n)$  o ciągłym rozkładzie  $p(\mathbf{z})$  jeśli wydzielimy zmienne k i n-k – wymiarowe  $X=(Z_{\sigma(1)},\ldots,Z_{\sigma(k)}),\ Y=(Z_{\sigma(k+1)},\ldots,Z_{\sigma(n)})$  to rozkład warunkowy zmiennej  $X\mid Y$  definiujemy jako rozkład zadany przez gęstość prawdopodobieństwa

$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{y}) := \frac{p(\mathbf{z})}{p_Y(\mathbf{y})} = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_Y(\mathbf{y})}.$$

## Transformacja zmiennych wielowymiarowych

Niech  $X=(X_1,\ldots,X_n)$  będzie zmienną losową wielowymiarową o rozkładzie ciągłym o gęstości  $p_X(\mathbf{x})$ . Rozważmy bijekcję  $(X_1,\ldots,X_n)\mapsto (Y_1,\ldots,Y_n)$ . Chcemy znaleźć wyrażenie na gęstość  $p_Y(\mathbf{y})$  w nowych zmiennych. Ponieważ infinitezymalne prawdopodobieństwo jest niezmiennicze względem zmiany współrzędnych więc zachodzi

$$p_X(x_1,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}x_1\ldots\mathrm{d}x_n=p_Y(y_1,\ldots,y_n)\,\mathrm{d}y_1\ldots\mathrm{d}y_n$$

skąd

$$p_Y(y_1,\ldots,y_n) = \left| \frac{\partial(x_1,\ldots,x_n)}{\partial(y_1,\ldots,y_n)} \right| p_X(x_1(\mathbf{y}),\ldots,x_n(\mathbf{y})).$$

#### Macierz kowariancji

Macierz kowariancji funkcji  $f(\mathbf{x})$  zmiennej losowej X definiujemy jako

$$\mathbf{\Sigma}[f(\mathbf{x})] := \mathbb{E}\left[(f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_f)(f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_f)^\top\right] \,,$$

gdzie  $\boldsymbol{\mu}_f = \mathbb{E}[f(\mathbf{x})]$ . Elementy diagonalne  $\boldsymbol{\Sigma}_{ii}$  tej macierzy nazywamy wariancjami zmiennych  $X_i$ , natomiast elementy pozadiagonalne  $\boldsymbol{\Sigma}_{ij}$  nazywamy kowariancjami zmiennych  $X_i$  i  $X_j$ . Oczywiście  $\boldsymbol{\Sigma}$  jest macierzą symetryczną. Nadto jeśli f jest funkcją identycznościową tj.  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$  to  $\boldsymbol{\Sigma}$  jest macierzą nieujemnie określoną, gdyż dla dowolnego  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  mamy

$$\mathbf{v}^{\top} \mathbf{\Sigma} \mathbf{v} = \mathbb{E}[\mathbf{v}^{\top} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^{\top} \mathbf{v}] = \mathbb{E}[z^2] \geq 0,$$

gdzie  $z = \mathbf{v}^{\top}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \in \mathbb{R}$ . Jeśli  $X_1, \dots, X_n$  są niezależne i f jest funkcją identycznościową to  $\Sigma$  jest macierzą diagonalną.

## Wielowymiarowy rozkład normalny

Jeśli zmienna wielowymiarowa  $X=(X_1,\ldots,X_n)$  ma wielowymiarowy rozkład normalny (z ang. Multivariate Normal distribution – MVN) z wartością oczekiwaną  $\mu$  i macierzą kowariancji  $\Sigma$ , co oznaczamy jako  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ , to gęstość prawdopodobieństwa jest dana

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \mathbf{\Sigma}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

Macierz  $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{\Sigma}^{-1}$  nazywamy macierzą precyzji. Jeśli  $\mathbf{v}_i$  są unormowanymi wektorami własnymi macierzy  $\mathbf{\Sigma}$ , a  $\lambda_i$  odpowiadającymi im wartościami własnymi i zakładając, iż widmo  $\{\lambda_i\}$  jest niezdegenerowane mamy z twierdzenia spektralnego

$$oldsymbol{\Lambda} = \sum_{i=1}^n rac{1}{\lambda_i} \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^{ op}$$

oraz wiemy, iż wektory  $\{\mathbf{v}_i\}$  tworzą bazę ortonormalną przestrzeni  $\mathbb{R}^n$ . Z powyższego możemy zatem wyrazić wektor  $\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$  jako kombinację liniową wektorów  $\{\mathbf{v}_i\}$  tj.

$$\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^n t_i \mathbf{v}_i \,,$$

co pozwala zapisać gestość prawdopodobieństwa jako

$$\phi(t_1,\ldots,t_2) \cong \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{t_i^2}{\lambda_i}\right\}.$$

Z powyższego wzoru widać, iż poziomice gęstości są wielowymiarowymi elipsoidami, których półosie są skierowane wzdłuż wektorów własnych  $\Sigma$  i mają długości proporcjonalne do  $\sqrt{\lambda_i}$ .

Powiemy, iż wielowymiarowa zmienna losowa  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$  ma standardowy wielowymiarowy rozkład normalny jeśli  $\mu = 0$  i  $\Sigma = 1$ . Wówczas

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\right\}.$$

Można wykazać, iż jeśli  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$  dla  $\Sigma$  o niezdegenerowanym widmie to wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe X są rozkładami normalnymi.

### Zbieżność w rachunku prawdopodobieństwa

W rachunku prawdopodobieństwa definiujemy trzy zasadnicze rodzaje zbieżności ciągu zmiennych losowych  $(X_n)$ .

• Ciąg  $(X_n)$  jest zbieżny do X stochastycznie iff

$$\forall \epsilon > 0 : \lim_{n \to \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1.$$

• Ciąg  $(X_n)$  jest zbieżny do X z prawdopodobieństwem 1 iff

$$P\left(\lim_{n\to\infty}X_n=X\right)=1.$$

- Ciąg  $(X_n)$  n-wymiarowych zmiennych losowych jest zbieżny do X według dystrybuant iff

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, F_X(\mathbf{x})$$
 – ciągła w  $\mathbf{x} : \lim_{n \to \infty} F_{X_n}(\mathbf{x}) = F_X(\mathbf{x})$ 

Pomiędzy tak zdefiniowanymi rodzajami zbieżności zachodzą następujące implikacje:

- 1.  $X_n \to X$  z prawdopodobieństwem 1  $\implies X_n \to X$  stochastycznie
- 2.  $X_n \to X$  stochastycznie  $\implies X_n \to X$  według dystrybuant
- 3.  $X_n \to X$ stochastycznie  $\implies$ istnieje podciąg  $(X_{n_k})$ zbieżny do Xz prawdopodobieństwem 1

#### Wnioskowanie statystyczne

Modelem statystycznym nazwiemy parę  $(\chi, \mathcal{P})$ , gdzie  $\mathcal{P}$  jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa w zbiorze  $\chi$ , przy czym będziemy zakładać  $\chi = \mathbb{R}^n$ 

$$\mathcal{P} := \{ p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta \} ,$$

gdzie  $\Theta$  jest zbiorem parametrów modelu  $\mathcal{P}$ . Prostą próbą losową w modelu  $\mathcal{P}$  nazwiemy ciąg niezależnych zmiennych losowych  $X_1,\ldots,X_n$  o wartościach w  $\mathbb{R}^n$  i pochodzących z tego samego rozkładu  $p(\mathbf{x}\mid\theta)\in\mathcal{P}$  (w angielskiej terminologii taki ciąg zmiennych losowych nazwiemy i.i.d. tj. independent and identically distributed). Statystyką z kolei nazwiemy zmienną losową T będącą funkcją prostej próby losowej tj.  $T=T(X_1,\ldots,X_n)$ . Być może najważniejszym przykładem statystyki jest średnia oznaczana jako  $\overline{X}$ 

$$\overline{X}(X_1,\ldots,X_n) := \frac{X_1+\ldots+X_n}{n}$$
.

#### Silne prawo wielkich liczb

Niech  $(X_n)$  będzie ciągiem zmiennych losowych i.i.d. z pewnego rozkładu  $X \sim \mathcal{D}$ . Przez  $(\overline{X}_n)$  oznaczmy ciąg średnich częściowych tj.

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Wówczas zachodzi silne prawo wielkich liczb

$$P\left(\lim_{n\to\infty}\overline{X}_n = \mathbb{E}[X]\right) = 1\,,$$

czyli średnia próbek zbiega do wartości oczekiwanej z prawdopodobieństwem 1.

Silne prawo wielkich liczb daje nam potężne narzędzie do szacowania wartości oczekiwanych, gdyż możemy je przybliżać średnią z dużej liczby próbek losowych, a dokładność tego przybliżenia zależy jedynie od liczby próbek i wariancji X. Jeśli X jest zmienną wielowymiarową to dokładność przybliżenia nie zależy wprost od liczby wymiarów i unikamy tzw.  $curse\ of\ dimensionality$ .

#### Centralne Twierdzenie Graniczne

Niech  $(X_n)$  będzie ciągiem k-wymiarowych zmiennych losowych i.i.d. z dowolnego rozkładu  $X \sim \mathcal{D}$  o wartości oczekiwanej  $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{x}]$  i odwracalnej macierzy kowariancji  $\boldsymbol{\Sigma}$ . Oznaczając przez  $(\overline{X}_n)$  ciąg średnich częściowych ciągu  $(X_n)$  zachodzi

$$\sqrt{n}\left(\overline{X}_n - \boldsymbol{\mu}\right) \to Z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$$
.

Oznacza to, iż dla ciągu  $X_1, \ldots, X_n$  zmiennych losowych i.i.d. z praktycznie dowolnego rozkładu  $X \sim \mathcal{D}$  dla odpowiednio dużych n średnią z próbek możemy traktować jako zmienną losową o rozkładzie normalnym  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, n^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma})$ .

## Estymatory punktowe MLE i MAP

Rozważamy model statystyczny  $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$ . Estymatorem parametru  $\theta$  nazwiemy statystykę  $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$  służącą do oszacowania wartości tego parametru. Wartość tej statystki dla konkretnej realizacji prostej próby losowej  $\hat{\theta}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$  nazwiemy estymatą parametru  $\theta$ . Dodatkowo definiujemy obciążenie (z ang. bias) estymatora jako wielkość

$$\mathbb{B}[\hat{\theta}] := \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta.$$

Zasadniczo będą nas interesować dwa rodzaje estymat: MLE i MAP. W przypadku estymaty MLE (z ang. *Maximum Likelihood Estimate*) definiujemy funkcję wiarygodności (*likelihood*) dla modelu  $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$  i realizacji prostej próby losowej (którą nazwiemy również danymi lub obserwacjami)  $D = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$  jako

$$p(D \mid \theta) = \prod_{i=1}^{n} p(\mathbf{x}_i \mid \theta).$$

Estymatą MLE nazywamy taką wartość parametru  $\theta_{\text{MLE}} \in \Theta$ , że

$$p(D \mid \theta_{\text{MLE}}) = \max_{\theta \in \Theta} p(D \mid \theta).$$

Ponieważ znajdywanie maksimum funkcji będącej iloczynem nie jest zadaniem przyjemnym (chociażby obliczanie pochodnych iloczynu funkcji jest trudniejsze od sumy), więc wprowadzamy zanegowaną logarytmiczną funkcję wiarygodności

$$\ell(D \mid \theta) = -\log p(D \mid \theta) = -\sum_{i=1}^{n} \log p(\mathbf{x}_i \mid \theta),$$

wówczas ze względu na fakt, iż funkcja  $\log x$ jest ściśle rosnąca estymatę MLE możemy równoważnie wyznaczyć jako

$$\ell(D \mid \theta_{\text{MLE}}) = \min_{\theta \in \Theta} \ell(D \mid \theta)$$
.

Funkcję  $\ell$  będziemy również nazywać funkcją kosztu.

W przypadku estymaty MAP (z ang. *Maximum a posteriori estimate*) wprowadzamy gęstość rozkładu a posteriori jako

$$p(\theta \mid D) = \frac{1}{Z}p(D \mid \theta)\pi(\theta),$$

gdzie Z jest stałą wynikającą z warunku unormowania, a  $\pi(\theta)$  to gestość prawdopodobieństwa opisująca rozkład a priori parametru  $\theta$ . Estymatą MAP nazywamy taką wartość parametru  $\theta_{\text{MAP}} \in \Theta$ , że

$$p(\theta_{\text{MAP}} \mid D) = \max_{\theta \in \Theta} p(\theta \mid D).$$

Zauważmy przy tym iż liczba Z nie jest nam potrzebna, gdyż wystarczy zmaksymalizować licznik tj.

$$\theta_{\text{MAP}} = \arg \max_{\theta \in \Theta} p(D \mid \theta) \pi(\theta)$$
.

#### Wnioskowanie Bayesowskie

Zajmiemy się teraz wnioskowaniem opartym na twierdzeniu Bayesa. Rozpatrujemy model statystyczny  $\mathcal{P} = \{p(\mathbf{x} \mid \theta) \mid \theta \in \Theta\}$ . Załóżmy, iż mamy obserwacje  $D = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ , wówczas twierdzenie Bayesa możemy zapisać jako

$$p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)\pi(\theta)}{p_D(D)} = \frac{p(D \mid \theta)\pi(\theta)}{\int\limits_{\Omega} p(D \mid \theta)\pi(\theta) d\theta},$$

gdzie  $p(\theta \mid D)$  nazywamy rozkładem a posteriori (posteriorem),  $p(D \mid \theta)$  – wiarygodnościa (likelihood), a  $\pi(\theta)$  – rozkładem a priori (priorem).

Całe wnioskowanie Bayesowskie opiera się na wyznaczeniu rozkładu a posteriori, który wyraża całą naszą wiedzę o estymowanym parametrze  $\theta$ . Na podstawie tego rozkładu możemy wyznaczyć estymatę punktową MAP, jak również niepewność związaną z wyznaczeniem tej estymaty np. poprzez wyznaczenie przedziału wiarygodności  $C_{1-\alpha}(\theta \mid D) = [\theta_l; \theta_u]$  takiego, że

$$P(\theta \in [\theta_l; \theta_u] \mid D) = 1 - \alpha$$
,

dla ustalonego  $0<\alpha<1$ . Możemy również skonstruować rozkład predykcyjny (z ang. posterior predictive distribution) określający prawdopodobieństwo zaobserwowania nowej obserwacji  ${\bf x}$ 

$$p(\mathbf{x} \mid D) = \int_{\Theta} p(\mathbf{x} \mid \theta) p(\theta \mid D) d\theta$$
.

### Modele Gaussowskie

Jak już wspomnieliśmy w przypadku gdy zmienna losowa ma wielowymiarowy rozkład normalny  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe są również rozkładami normalnymi. W szczególnym przypadku gdy zmienne k i n-k – wymiarowe  $\mathbf{x}$  i  $\mathbf{y}$  mają łącznie rozkład normalny

$$egin{bmatrix} \mathbf{x} \ \mathbf{y} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(oldsymbol{\mu}, oldsymbol{\Sigma}) \, ,$$

gdzie

$$oldsymbol{\mu} = egin{bmatrix} oldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} \\ oldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}} \end{bmatrix}, \quad oldsymbol{\Sigma} = egin{bmatrix} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{x}} & oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{y}} \\ oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{x}} & oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{y}} \end{bmatrix}$$

można pokazać iż

$$\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathbf{y}}) \,, \quad \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y} \mathbf{y}}) \,,$$

gdzie

$$\begin{split} & \mu_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \mu_{\mathbf{x}} + \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{y}}\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{y}}^{-1}(\mathbf{y} - \mu_{\mathbf{y}}) \\ & \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{x}} - \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}\mathbf{y}}\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{v}\mathbf{y}}^{-1}\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}\mathbf{x}} \end{split}$$

#### Liniowe modele Gaussowskie

Powyższe własności rozkładów łącznych pozwalają jawnie wnioskować w tzw. liniowych modelach Gaussowskich (z ang. Linear Gaussian Models). Załóżmy, iż nasze obserwacje są modelowane przez n-wymiarową zmienną losową  $\mathbf y$  o rozkładzie normalnym z estymowanym parametrem  $\mathbf x$  i znanymi parametrami  $\mathbf A, \mathbf b, \mathbf \Sigma_{\mathbf y}$  tak, że wiarygodność ma postać

$$\mathbf{y} \mid \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}, \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}),$$

gdzie  ${\bf A}$  jest macierzą wymiaru  $n \times k$ . Jako prior na parametr  ${\bf x}$  przyjmiemy również rozkład normalny o pewnych zadanych parametrach  ${\boldsymbol \mu}_{\bf x}, {\boldsymbol \Sigma}_{\bf x}$  (taki wybór rozkładu a priori nazywamy rozkładem sprzężonym do wiarygodności)

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}})$$
.

Wówczas łatwo pokazać, iż rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym

$$\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}})$$

z parametrami

$$\begin{split} & \pmb{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \left[ \pmb{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} + \pmb{\mathsf{A}}^{\top} \pmb{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \pmb{\mathsf{A}} \right]^{-1} \\ & \pmb{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \pmb{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} \left[ \pmb{\mathsf{A}}^{\top} \pmb{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{b}) + \pmb{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} \pmb{\mu}_{\mathbf{x}} \right] \end{split}$$

Załóżmy teraz, iż mamy ciąg obserwacji  $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_m)$ . Wnioskowanie Bayesowskie możemy wówczas stosować iteracyjnie tzn. na początku dla 0 obserwacji rozkład estymowanego parametru jest opisany przez prior  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$ . Po zaobserwowaniu jednego  $\mathbf{y}_1$  aktualizujemy nasze przekonania co do parametru  $\mathbf{x}$  zgodnie z powyższym wzorem i otrzymujemy rozkład normalny o parametrach

$$egin{aligned} \mathbf{\Sigma}_1 &= \left[\mathbf{\Sigma}_0^{-1} + \mathbf{A}^{ op} \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{A} 
ight]^{-1} \ \mu_1 &= \mathbf{\Sigma}_1 \left[ \mathbf{A}^{ op} \mathbf{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_1 - \mathbf{b}) + \mathbf{\Sigma}_0^{-1} \mu_0 
ight] \end{aligned}$$

Po zaobserwowaniu kolejnego  $\mathbf{y}_2$  ponownie wykorzystujemy powyższe wzory ale jako prior wykorzystując rozkład w poprzedniej iteracji. W ogólności możemy zapisać wzór rekurencyjny na m+1 rozkład jako

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Sigma}_{m+1} = \left[ \boldsymbol{\Sigma}_m^{-1} + \boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \boldsymbol{\mathsf{A}} \right]^{-1} \\ & \boldsymbol{\mu}_{m+1} = \boldsymbol{\Sigma}_{m+1} \left[ \boldsymbol{\mathsf{A}}^\top \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_{m+1} - \mathbf{b}) + \boldsymbol{\Sigma}_m^{-1} \boldsymbol{\mu}_m \right] \end{split} ,$$

skąd możemy od razu podać wzór na parametry m-tego rozkładu

$$oldsymbol{\Sigma}_m = \left[ oldsymbol{\Sigma}_0^{-1} + m oldsymbol{\mathsf{A}}^{ op} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} oldsymbol{\mathsf{A}} 
ight]^{-1} \ oldsymbol{\mu}_m = oldsymbol{\Sigma}_m \left[ oldsymbol{\mathsf{A}}^{ op} oldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \left( \sum_{i=1}^m \mathbf{y}_i - m \mathbf{b} 
ight) + oldsymbol{\Sigma}_0^{-1} oldsymbol{\mu}_0 
ight]$$

Taki sam wynik można by uzyskać rozpatrując łączny rozkład a posteriori dla obserwacji  $D = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_m)$  tj.

$$p(\mathbf{x} \mid D) \cong \pi(\mathbf{x}) \prod_{i=1}^{m} p(\mathbf{y}_i \mid \mathbf{x}) \cong$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[ (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_0)^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_0^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_0) + \sum_{i=1}^{m} (\mathbf{y}_i - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}_i - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) \right] \right\}$$

## Regresja liniowa

Załóżmy, iż modelujemy obserwacje postaci  $(y, \mathbf{x})$  gdzie y to skalar zwany zmienną objaśnianą, którego wartość obserwujemy, a  $\mathbf{x}$  to wektor zmiennych objaśniających, który kontrolujemy tj. zakładamy, iż wektor  $\mathbf{x}$  dla danego pomiaru y znamy dokładnie. Dodatkowo zakładamy, iż y zależy liniowo od  $\mathbf{x}$  tj.

$$y = \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x} + \epsilon$$
,

gdzie  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  dla znanego  $\sigma$  jest tzw. błędem losowym, a **w** jest estymowanym przez nas parametrem. Możemy zatem zapisać

$$y \mid \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}, \sigma^2)$$
.

Powiedzmy, iż zaobserwowaliśmy ciąg obserwacji  $D = (y_1, \ldots, y_m)$  dla zadanych (lub dokładnie znanych) przez nas  $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_m)$ . Wiarygodność ma zatem postać

$$p(D \mid \mathbf{w}) \cong \prod_{i=1}^{m} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left( y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i \right)^2 \right\}.$$

W przypadku regresji liniowej zamiast pełnego wnioskowania Bayesowskiego o parametrze  $\mathbf{w}$  często stosuje się prostsze podejście polegające na znalezieniu estymaty punktowej MLE. Zanegowana logarytmiczna funkcja wiarygodności ma postać

$$\ell(D \mid \mathbf{w}) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{m} (y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i)^2 + \text{const.}$$

Człon stały możemy oczywiście pominąć i zapisać

$$\ell(D \mid \mathbf{w}) \cong \sum_{i=1}^{m} (y_i - \mathbf{w}^{\top} \mathbf{x}_i)^2 = (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w})^{\top} (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w}),$$

gdzie

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^{\top} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^{\top} \end{bmatrix}.$$

Ponieważ otrzymana funkcja  $\ell$  ma postać formy kwadratowej, więc problem optymalizacyjny polegający na znalezieniu minimum  $\ell$  nazywa się metodą najmniejszych kwadratów (z ang. OLS –  $Ordinary\ Least\ Squares$ ). Aby wyznaczyć estymatę  $\mathbf{w}_{\mathrm{MLE}}$  musimy rozwiązać równanie

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \left[ \mathbf{y}^{\top} \mathbf{y} + \mathbf{w}^{\top} \mathbf{X}^{\top} \mathbf{X} \mathbf{w} - 2 \mathbf{y}^{\top} \mathbf{X} \mathbf{w} \right] = \mathbf{0} \,,$$

skąd

$$2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X}\mathbf{w} - 2\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y} = \mathbf{0}\,,$$

zatem

$$\mathbf{w}_{\mathrm{MLE}} = (\mathbf{X}^{\top}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\top}\mathbf{y}$$
 .

Pełniejszą informację o parametrze w możemy uzyskać rozpatrując rozkład a posteriori  $p(\mathbf{w}\mid D)$ . Jeśli jako prior przyjmiemy rozkład normalny z pewnymi parametrami  $\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0$  to zauważmy, iż otrzymujemy instancję liniowego modelu Gaussowskiego

$$\mathbf{y} \mid \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{X}\mathbf{w}, \sigma^2 \mathbf{1})$$
  
 $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$ 

skąd rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym

$$\mathbf{w} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_m, \boldsymbol{\Sigma}_m)$$

o parametrach

$$egin{aligned} \mathbf{\Sigma}_m &= \left[\mathbf{\Sigma}_0^{-1} + \sigma^{-2} \mathbf{X}^{ op} \mathbf{X} 
ight]^{-1} \ \mu_m &= \mathbf{\Sigma}_m \left[\sigma^{-2} \mathbf{X}^{ op} \mathbf{y} + \mathbf{\Sigma}_0^{-1} \mu_0 
ight] \end{aligned}$$

W powyższych wzorach nazwy parametrów nie są przykładowe: po zaobserwowaniu 0 przykładów rozkład parametru  $\mathbf{w}$  jest rozkładem a priori  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_0, \boldsymbol{\Sigma}_0)$ ; po zaobserwowaniu po jednej wartości  $y_i$  w m zadanych (znanych dokładnie) punktach  $\mathbf{x}_i$  otrzymujemy rozkład a posteriori  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_m, \boldsymbol{\Sigma}_m)$ . Gdybyśmy w każdym z m punktów  $\mathbf{x}_i$  dokonywali pomiaru  $y_i$  s-krotnie to wtedy wykorzystując wzory wyprowadzone przy iteracyjnym stosowaniu wnioskowania w liniowym modelu Gaussowskim otrzymujemy rozkład normalny o parametrach

$$\begin{split} & \pmb{\Sigma}_{m;s} = \left[ \pmb{\Sigma}_0^{-1} + \frac{s}{\sigma^2} \pmb{\mathsf{X}}^\top \pmb{\mathsf{X}} \right]^{-1} \\ & \pmb{\mu}_{m;s} = \pmb{\Sigma}_{m;s} \left[ \sigma^{-2} \pmb{\mathsf{X}}^\top \sum_{i=1}^s \mathbf{y}_i + \pmb{\Sigma}_0^{-1} \pmb{\mu}_0 \right] \end{split} .$$

Rozkład predykcyjny dla nowej obserwacji y poczynionej w punkcie  ${\bf x}$ jest dany przez

$$p(y \mid \mathbf{y}) = \int_{\mathbb{R}^n} p(y \mid \mathbf{w}) p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) d^n \mathbf{w}.$$

Nietrudno zauważyć, iż będzie to rozkład normalny o parametrach

$$\mu_{y|\mathbf{y}} = \mathbb{E}[y \mid \mathbf{y}] = \int_{\mathbb{R}} yp(y \mid \mathbf{y}) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, yp(y \mid \mathbf{w})$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \mathbf{x}^\top \mathbf{w} = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\mu}_m \, .$$

oraz

$$\sigma_{y|\mathbf{y}}^{2} = \mathbb{E}\left[ (y - \mu_{y|\mathbf{y}})^{2} \mid \mathbf{y} \right] = \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, (y - \mu_{y|\mathbf{y}})^{2} p(y \mid \mathbf{w})$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \int_{\mathbb{R}} dy \, \left( y^{2} + \mu_{y|\mathbf{y}}^{2} - 2\mu_{y|\mathbf{y}} y \right) p(y \mid \mathbf{w})$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \left( \sigma^{2} + (\mathbf{x}^{\top}\mathbf{w})^{2} + \mu_{y|\mathbf{y}}^{2} - 2\mu_{y|\mathbf{y}} \mathbf{x}^{\top} \mathbf{w} \right)$$

$$= \sigma^{2} + \int_{\mathbb{R}^{n}} d^{n}\mathbf{w} \, p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}) \left( \mathbf{x}^{\top}\mathbf{w} - \mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\mu}_{m} \right)^{2}$$

$$= \sigma^{2} + \mathbf{x}^{\top} \mathbb{E}[(\mathbf{w} - \boldsymbol{\mu}_{m})(\mathbf{w} - \boldsymbol{\mu}_{m})^{\top} \mid \mathbf{y}] \mathbf{x} = \sigma^{2} + \mathbf{x}^{\top} \mathbf{\Sigma}_{m} \mathbf{x}.$$

Powyżej skorzystaliśmy ze znanego faktu, iż dla jednowymiarowej zmiennej losowej zachodzi  $\sigma^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2$ , skąd  $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2 + \mu_X^2$ . Podsumowując rozkład predykcyjny ma postać

$$y \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\mu}_m, \sigma^2 + \mathbf{x}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_m \mathbf{x}).$$

### Regularyzacja

Regularyzacją nazywamy proces polegający na wprowadzeniu ad hoc do zagadnienia optymalizacji dodatkowych członów tak, aby rozwiązanie było "regularne" (prostsze, nieosobliwe, jednoznaczne ...). W przypadku funkcji kosztu  $\ell$  najczęściej dodajemy człon penalizujący rozwiązania o dużej normie estymowanego parametru postaci

$$\gamma \|\theta\|$$

dla pewnej normy  $\|\cdot\|$  i hiper-parametru  $\gamma$  określającego siłę regularyzacji. W kontekście Bayesowskim regularyzację można również rozumieć jako pewną niechęć ("tłumienie", zachowawczość) modelu do zmiany rozkładu a priori estymowanego parametru po pojawieniu się kolejnych obserwacji.

Przykładowo jeśli w zagadnieniu Bayesowskiej regresji liniowej jako prior przyjmiemy rozkład normalny

$$\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau^2 \mathbf{1})$$

to rozkład a posteriori jest rozkładem normalnym o parametrach

$$\begin{split} \mathbf{\Sigma}_m &= \sigma^2 \left[ \gamma \mathbf{1} + \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \right]^{-1} \\ \boldsymbol{\mu}_m &= \left[ \gamma \mathbf{1} + \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \right]^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \end{split} ,$$

gdzie  $\gamma=\sigma^2/\tau^2$  jest hiper-parametrem określającym siłę regularyzacji. Zauważmy, że im większa jest wartość  $\gamma$  (mniejsza niepewność związana z rozkładem a priori) tym drugi człon w nawiasie staje się mniej istotny. Taki sam wynik możemy uzyskać metodą OLS jeśli do funkcji kosztu dodamy człon regularyzujący dla zwykłej normy euklidesowej. Zagadnienie minimalizacji funkcji kosztu będącej formą kwadratową z dodanym członem regularyzującym nazywamy również regresją grzbietową.

# Procesy Gaussowskie

Jak już wspomnieliśmy macierz kowariancji n-wymiarowej zmiennej losowej  ${\bf x}$  o wartości oczekiwanej  ${\boldsymbol \mu}$  jest zdefiniowana jako

$$\mathbf{\Sigma} = \mathbb{E}\left[ (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^{\top} \right]$$
.

Pokazaliśmy również, iż macierz ta jest nieujemnie określona. Dodatkowo pokażemy, iż dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej **K** wymiaru

 $n \times n$  istnieje n—wymiarowa zmienna losowa o wielowymiarowym rozkładzie normalnym dla której **K** jest macierzą kowariancji. Istotnie dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej istnieje macierz **L** taka, że

$$K = LL^{\top}$$
,

jest to tzw. dekompozycja Choleskiego. Niech  $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$ , wówczas zmienna losowa  $\mathbf{L}\mathbf{z}$  ma rozkład o zerowej wartości oczekiwanej i macierzy kowariancji

$$\mathbb{E}\left[ (L\mathbf{z})(L\mathbf{z})^\top \right] = \mathbb{E}\left[ L\mathbf{z}\mathbf{z}^\top L^\top \right] = L\mathbb{E}[\mathbf{z}\mathbf{z}^\top]L^\top = L\mathbf{1}L^\top = K\,.$$

Powyższe własności wskazują, iż macierze kowariancji można w pewnym sensie utożsamiać z nieujemnie określonymi macierzami symetrycznymi.

Zdefiniujemy teraz funkcję kowariancji  $k:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}$  taką, że  $\forall m\in\mathbb{N}:$   $\forall X=\{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m\}\subset\mathbb{R}^n$  macierz

$$k(X,X) = \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_m) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_m) \end{bmatrix}$$

jest dodatnio określoną macierzą symetryczną. Funkcję k nazywamy również jądrem dodatnio określonym (z ang. positive definite kernel) lub jądrem Mercera. Dla dwóch zbiorów punktów  $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\} \subset \mathbb{R}^n$  i  $Y = \{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s\} \subset \mathbb{R}^n$  i funkcji kowariancji k wprowadzimy oznaczenie

$$k(X,Y) := \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_s) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}_s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_1) & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_m, \mathbf{y}_s) \end{bmatrix}.$$

Poniżej podajemy kilka przykładów funkcji kowariancji

• Gaussian kernel dla normy  $\|\cdot\|$  i hiper-parametru l

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \exp\left\{-\frac{1}{2l^2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2\right\}$$

• Periodic kernel dla normy  $\|\cdot\|$  i hiper-parametrów l,p

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \exp\left\{-\frac{2}{l^2}\sin^2\left(\frac{\pi}{p}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|\right)\right\}$$

- White noise kernel dla hiper-parametru  $\sigma$ 

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}}$$

• Matérn kernel dla normy  $\|\cdot\|$  i hiper-parametrów  $l, \nu$ 

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \left( \frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right)^{\nu} K_{\nu} \left( \frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right),$$

gdzie  $\Gamma(x)$  to funkcja gamma Eulera, a  $K_{\nu}(x)$  to zmodyfikowana funkcja Bessela 2-go rodzaju rzędu  $\nu$ .

Dodatkowo suma lub iloczyn dwóch funkcji kowariancji oraz złożenie funkcji kowariancji z wielomianem o nieujemnych współczynnikach jest również funkcją kowariancji.

Procesem Gaussowskim (z ang. Gaussian Process) nazywamy rodzinę skalarnych zmiennych losowych indeksowanych przez punkty  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 

$$\mathcal{GP} = \{ f_{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \}$$

taką że każdy skończony podzbiór  $\mathcal{GP}$  ma łącznie wielowymiarowy rozkład normalny tj. dla dowolnego zbioru  $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\} \subset \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$egin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \ dots \ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(oldsymbol{\mu}_X, oldsymbol{\Sigma}_X) \,.$$

Zauważmy, iż process Gaussowski możemy jednoznacznie zdefiniować podając "przepisy" na parametry  $\mu_X$  i  $\Sigma_X$  dla dowolnego zbioru X. W praktyce często przyjmujemy  $\mu_X = \mathbf{0}$ , natomiast przepisem na macierz kowariancji może być zdefiniowana wyżej funkcja kowariancji k(X,X) tj.

$$\begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)).$$

Process Gaussowski daje nam w praktyce rozkład prawdopodobieństwa nad funkcjami  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ , których charakter jest określony przez jądro k (np. funkcja gładka dla jądra Gaussowskiego, okresowa dla jądra periodycznego, itp.). Zauważmy, że nie wnioskujemy tu o parametrach konkretnej rodziny funkcji (jak w przypadku regresji liniowej); interesuje nas jedynie rozkład predykcyjny. Załóżmy, iż w zadanych (lub dokładnie znanych) przez nas punktach  $X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m\}$  zaobserwowaliśmy wartości pewnej funkcji, o których zakładamy, iż pochodzą z procesu Gaussowskiego zadanego jądrem k, które wyraża nasze założenia a priori co do charakteru badanej funkcji

$$\mathbf{f}_X = egin{bmatrix} f_{\mathbf{x}_1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}_m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)) \, .$$

Powiedzmy, iż chcemy znać wartości  $\mathbf{f}_Y$  tej funkcji w zadanych punktach  $Y = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_s\}$ . Ponieważ założyliśmy, iż wartości funkcji pochodzą z procesu Gaussowskiego, więc rozkład łączny  $\mathbf{f}_X$  i  $\mathbf{f}_Y$  jest rozkładem normalnym

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_X \\ \mathbf{f}_Y \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left( \mathbf{0}, \begin{bmatrix} k(X,X) & k(X,Y) \\ k(Y,X) & k(Y,Y) \end{bmatrix} \right) \,.$$

Zauważmy, iż jest to instancja modelu Gaussowskiego, więc rozkład warunkowy  $\mathbf{f}_Y \mid \mathbf{f}_X$  jest również rozkładem normalnym o parametrach

$$\mu = k(Y, X)k^{-1}(X, X)\mathbf{f}_{X}$$
  
$$\Sigma = k(Y, Y) - k(Y, X)k^{-1}(X, X)k(X, Y)$$

Dodatkową niepewność związaną z pomiarem wartości  $\mathbf{f}_X$  możemy uchwycić zmieniając postać jądra

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leftarrow k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathcal{I}_X(\mathbf{x}) \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}}$$

gdzie  $\sigma$  jest hiper-parametrem określającym precyzję pomiaru. Oczywiście k jest dalej funkcją kowariancji, gdyż takie podstawienie powoduje jedynie dodanie dodatnich członów do pewnych elementów diagonalnych macierzy kowariancji, więc macierz ta jest nadal symetryczna i dodatnio określona. Wówczas rozkład predykcyjny ma parametry

$$\boldsymbol{\mu} = k(Y, X) \left[ k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1} \right]^{-1} \mathbf{f}_X$$
$$\boldsymbol{\Sigma} = k(Y, Y) - k(Y, X) \left[ k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1} \right]^{-1} k(X, Y)$$

### Wieloklasowa regresja logistyczna

Załóżmy, iż modelujemy obserwacje postaci  $(t, \mathbf{x})$ , gdzie  $t \in \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s\}$  to etykieta określająca przynależność do jednej z s klas, a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  jest znanym (lub zadanym) przez nas dokładnie wektorem cech obiektu dla których zaobserwowaną klasą jest t. Zakładamy ponadto, iż prawdopodobieństwo przynależności do klasy  $\tau_j$  (jednej z s klas) dla wektora cech  $\mathbf{x}$  ma postać tzw. funkcji softmax

$$\pi_j(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z(\mathbf{x})} e^{\mathbf{w}_j^{\top} \mathbf{x}},$$

gdzie  $\mathbf{w}_j$ są estymowanymi przez nas parametrami. Ze względu na warunek unormowania musimy mieć

$$\sum_{j=1}^{s} \pi_j = 1,$$

skąd stała normalizacyjna  $Z(\mathbf{x})$  ma postać

$$Z(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{s} e^{\mathbf{w}_{j}^{\top} \mathbf{x}}$$

Rozkład zmiennej losowej t jest w takim razie dyskretnym rozkładem wielopunktowym (z ang.  $categorical\ distribution$ ) postaci

$$t \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s \sim \operatorname{Cat}(\pi_1(\mathbf{x}), \dots, \pi_s(\mathbf{x}))$$
.

Zauważmy, iż prawdopodobieństwo wylosowania etykiety t dla parametrów  $\mathbf{w}_j$  możemy zapisać jako

$$p(t \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x})^{\delta(t, \tau_j)}.$$

Powiedzmy, że mamy obserwacje  $D=(t_1,\ldots,t_m)$  dla znanych (lub zadanych) przez nas dokładnie wektorów cech  $(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_m)$ . Funkcja wiarygodności ma wówczas postać

$$p(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{i=1}^m p(t_i \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x}_i)^{\delta(t_i, \tau_j)}.$$

Jako prior dla parametrów  $\mathbf{w}_j$  przyjmiemy rozkład normalny z pewnym hiperparametrem  $\gamma$ 

$$\forall j \in \{1, \dots, s\} : \mathbf{w}_j \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \gamma^{-1}\mathbf{1}).$$

W przypadku regresji logistycznej ograniczymy się do znalezienia estymaty MAP parametrów  $\mathbf{w}_j$  tak, aby w przyszłości do nowego wektora cech  $\mathbf{x}$  przyporządkować klasę o największym prawdopodobieństwie  $\pi_j(\mathbf{x})$ . Znalezienie estymaty MAP sprowadza się do znalezienia minimum zregularyzowanej funkcji kosztu

$$\ell^*(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s) = -\log[p(D \mid \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s)\pi(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s)]$$

$$= -\log\left[\prod_{k=1}^s e^{-\frac{\gamma}{2}\mathbf{w}_k^{\top}\mathbf{w}_k} \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^s \pi_j(\mathbf{x}_i)^{\delta(t_i, \tau_j)}\right]$$

$$= \frac{\gamma}{2} \sum_{j=1}^s \mathbf{w}_j^{\top} \mathbf{w}_j - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \log \pi_j(\mathbf{x}_i).$$

Niestety dla tak zdefiniowanej funkcji kosztu nie można znaleźć wzoru na minimum w postaci analitycznej, dlatego wykorzystamy numeryczny algorytm optymalizacji zwany spadkiem wzdłuż gradientu.

### Metoda spadku wzdłuż gradientu

Algorytm spadku wzdłuż gradientu (z ang. gradient descent) dla funkcji  $f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$  ma postać

1. Wybierz parametry początkowe  $\mathbf{x}_1^{(0)}, \dots, \mathbf{x}_m^{(0)}$ 

## 2. Powtarzaj

$$\begin{split} \mathbf{x}_{1}^{(t+1)} &= \mathbf{x}_{1}^{(t)} - \epsilon_{1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_{1}} \bigg|_{\mathbf{x}_{1}^{(t)}, \dots, \mathbf{x}_{m}^{(t)}} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{m}^{(t+1)} &= \mathbf{x}_{m}^{(t)} - \epsilon_{m} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_{m}} \bigg|_{\mathbf{x}^{(t)}, \dots, \mathbf{x}_{m}^{(t)}} \end{split}$$

gdzie  $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_m$  to hiper-parametry zwane stałymi uczącymi (z ang. learning rate).

Zakładając $\epsilon_1=\ldots=\epsilon_m=\epsilon$ i wprowadzając

$$\mathbf{X} := \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^\top \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_1}^\top \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_m}^\top \end{bmatrix}$$

możemy zapisać powyższe równania w kompaktowej formie

$$\mathbf{X}^{(t+1)} = \mathbf{X}^{(t)} - \epsilon \frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}} \bigg|_{\mathbf{X}^{(t)}}$$

Aby zminimalizować numerycznie funkcję kosztu  $\ell^*$  stosując metodę spadku wzdłuż gradientu musimy obliczyć pochodne funkcji kosztu po parametrach  $\mathbf{w}_i$ 

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_k} \log \pi_j(\mathbf{x}_i) ,$$

ale

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_{k}} \log \pi_{j}(\mathbf{x}_{i}) = \frac{1}{\pi_{j}(\mathbf{x}_{i})} \frac{Z(\mathbf{x}_{i}) \frac{\partial \mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{j}}}{\partial \mathbf{w}_{k}} - \mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{j}} \frac{\partial Z(\mathbf{x}_{i})}{\partial \mathbf{w}_{k}}}{Z^{2}(\mathbf{x}_{i})}$$

$$= \frac{Z(\mathbf{x}_{i})}{\mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{j}}} \frac{Z(\mathbf{x}_{i}) \mathbf{x}_{i} \mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{k}} \delta_{jk} - \mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{j}} \mathbf{e}^{\mathbf{x}_{i}^{\top} \mathbf{w}_{k}} \mathbf{x}_{i}}{Z^{2}(\mathbf{x}_{i})}$$

$$= \mathbf{x}_{i} \delta_{jk} - \mathbf{x}_{i} \pi_{k}(\mathbf{x}_{i})$$

zatem

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k - \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j) \delta_{jk} + \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \pi_k(\mathbf{x}_i) \sum_{j=1}^s \delta(t_i, \tau_j).$$

Zauważmy jednak, iż

$$\sum_{j=1}^{s} \delta(t_i, \tau_j) = 1, \quad \sum_{j=1}^{s} \delta(t_i, \tau_j) \delta_{jk} = \delta(t_i, \tau_k),$$

zatem ostatecznie

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{w}_k} = \gamma \mathbf{w}_k + \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \left[ \pi_k(\mathbf{x}_i) - \delta(t_i, \tau_k) \right].$$

Wprowadzając macierze

$$\begin{split} \mathbf{X} &= \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m^\top \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{w}_s^\top \end{bmatrix}, \\ \mathbf{S} &= \begin{bmatrix} \pi_1(\mathbf{x}_1) & \cdots & \pi_s(\mathbf{x}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi_1(\mathbf{x}_m) & \cdots & \pi_s(\mathbf{x}_m) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \delta(t_1, \tau_1) & \cdots & \delta(t_1, \tau_s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta(t_m, \tau_1) & \cdots & \delta(t_m, \tau_s) \end{bmatrix} \end{split}$$

możemy w takim razie zapisać zdefiniowaną wyżej macierz pochodnych wymaganych do algorytmu spadku wzdłuż gradient w kompaktowej formie jako

$$\frac{\partial \ell^*}{\partial \mathbf{W}} = (\mathbf{S} - \mathbf{T})^{\top} \mathbf{X} \,.$$

Zauważmy, iż zregularyzowana funkcja kosztu rośnie wraz ze wzrostem liczby obserwacji m wynika z tego, iż stała ucząca musi być zależna od liczby przykładów. Możemy na przykład stwierdzić, iż  $\epsilon \leftarrow m^{-1}\epsilon$ . Wówczas minimalizujemy tak naprawdę średni koszt na przykład  $\ell^*/m$ .

## Wnioskowanie metodami Monte Carlo